- "OLUBETECTOR

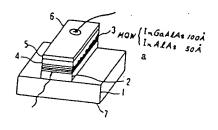
(11) 2-94573 (A)

(21) Appl. No. 63-244559 (22) 30.9.1988

(19) JP (71) NIPPON TELEGR & TELEPH CORP < NTT> (72) KOICHI WAKITA(2)

PURPOSE: To obtain a photodetector having large variation in absorption end wavelength by a low voltage drive, high efficiency and wavelength selectivity by increasing the thickness of a well layer in a quantum wall structure, and composing the composition of the layer of InGaAlAs, InGaAsP or GaAlAs.

CONSTITUTION: A photodetector is formed by growing an Ino.52 Alo.48 As clad layer 2 on an InP substrate 1, forming a multiple quantum well structure 3 made of an InGaAlAs quantum well layer and an Ino.52Alo.46As barrier layer thereon, forming an InAlAs clad layer 4 thereon, and further laminating an InGaAs cap layer 5 thereon. The mesa shape of a sample has 36 mm of lateral width W and 55-340 m of mutual operation length L with a light. Thus, even if the composition of the material to be employed for a quantum well is selected to increase the well width, its absorption end energy is not changed, but can be secured to a useful wavelength, and since a large absorption end wavelength shift is provided even by a low voltage application, the photodetector having an efficient wavelength selectivity can be realized.



a: 30 period

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-94573

fint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)4月5日

H 01 L 31/0264

7522-5F H 01 L 31/08

L

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全6頁)

②発明の名称 光検出器

②特 顧 昭63-244559

②出 頭 昭63(1988) 9月30日

⑩発 明 者 脇 田 紘 一 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

@発明者小高東京都千代田区内幸町1丁目1番6号日本電信電話株式

会社内

@発 明 者 中 尾 正 史 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

勿出 願 人 日本電信電話株式会社

四代 理 人 弁理士 中村 純之助

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

明 細 聲

- 1 . 発明の名称 光検出器
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 量子井戸構造を有する光検出器において、 量子井戸層を構成する元素AとBとからなる 化合物半導体結晶AB、および凝壁層を構成 する元素A、B、Cからなる温晶化合物半導 体A1-xCxB(0 < x ≤ 1)により構成され る量子井戸構造の井戸層ABに、上記井戸層 のパルクとしてもつエネルギーギャップを大 きくする元素Cを播加することを特徴とする 光検出器。
 - 上記量子井戸がA_{1-x}C_xBであり磁壁層が A_{1-y}D_yBのとき、上記井戸層を A_{1-u-v}C_uD_vBとしたことを特徴とする特 許舘求の範囲第1項に記載した光検出器。
 - 3. 上記量子井戸間がABであり陳璧層がAC のとき、上記井戸間にCを添加して

- AB1-xCxとしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載した光検出器。
- 4. 上記録子井戸贈がA_{1-×}B_×Cであり殴疑問がBCのとき、上記井戸暦に元来Dを添加して、そのエネルギーギャップを大としたことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載し 光検出器。
- 5. 量子井戸構造を有する光検出器において、 第1の導電形を有するInP結晶基板上に、 (a) 第1の導電形を有するInP用または Ine.sz(Gaz-xAdx)o.orAs間(O < x ≤ 1)。 (b) Ine.sz(Gaz-rAdy)o.orAs間(O < y ≤ x) およびIne.sz(Gaz-zAdz)o.orAs 間(O < z < y) を交互に積間した量子井戸 構造を有する間、(o) 第2の導電形を有す るInP用またはIno.sz(Gaz-xAdx)o.orAs 間、(d) 第2の導電形を有する Ino.zz(Gao,orAs間の各層を、順次成長さ せた多層構造の両面にそれぞれ電極を形成し、

上記量子井戸構造の一方の韓面から入射した

光を他の範囲から出射する導波略を形成し、 光の進行方向に複数の独立した電極を設けた ことを特徴とする光検出器。

- 6. 上記様子井戸構造は、量子井戸暦と障壁層との組合わせが、それぞれ Zn Se/Zn Te、In Ga Sb/Ga Sb、In Ga P/In At P、Ga Sb/At Ga Sbのうち、いずれかの材料系であることを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載した光検出器。
- 7. 上記量子井戸構造を有する層は、

Ini-GagAsi-vPvおよび

 $I_{n_1-\epsilon}G_{s_k}A_{s_1-\epsilon}P_s$ ($0 \le u$ 、 $0 < v \le 1$ 、 $0 \le w$ 、u < t) を交互に積層した多層膜であることを特徴とする特許請求の範囲第 5 項に記載した光検出器。

子井戸標逸を有する層、(o')第2の運電形を有するG a A s 層の各層を順次成長させた多層構造の両面にそれぞれ電衝を形成し、上配量子井戸構造の一方の矯面から入射した光を他の協面から出射する導波路を形成し、光の進行方向に複数の独立した電極を設けたことを特徴とする光検出器。

- 9. 上記量子井戸構造は、若干のMあるいはP を量子井戸に添加したものであることを特徴 とする特許請求の範囲第1項ないし第8項の いずれかに記載した光検出器。
- 3.発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は、入射する多波長光を独立に検出できる波長選択性をもつ光検出層に関するものである。 【従来の技術】

光通信においては、これまで主として単一波長をもつ光の伝送が実用化されてきたが、近年、より高密度の情報を1本の光ファイバケーブルで伝送できる波長多重光伝送方式が検討されている。

多波長の光を選別するには分光器等が必要になり、また、それぞれの波長に対しては、それぞれの光 快出器が必要であって、構成が複雑になるととも に姦価なものになっていた。これらの問題を解決 する方法の一つに、波長選択機能を検出器自体に もたせることが提案され、実験されている(米国 応用物理学会(Applied Physics Letters)47 巻、866頁-868頁、1985年)。

その原理は、量子井戸構造を採用して、その層に重直方向に電界を印加し、吸収スペクトルが電界により長波長側にシフトする効果(量子閉じ込めシュタルク効果という)を利用している。第8回はその効果を示すもので、GaAsと

Ale... Gae... As (100 A / 50 A) からなる量子 井戸構造に、光を層に平行に入射したときの光吸 収電流スペクトルの印加電圧依存性を示す。すな わち、第1回の電極 6 - 1、6 - 2を同一にして滑 子に逆方向電圧を加えると、その吸収スペクトル は第8回に示すようになり、吸収ピークは長波長 例にシフトする。したがって、印加電圧の値に応 じて吸収される光の波長が変えられるので、例えば、波長850mmと870mmの光が A.、 A. として独立に検出できている。この効果は通常のバルクに較べ、量子井戸構造を採用したために、吸収スペクトル変化が急峻である。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、上記従来技術では、波長がシフトする範囲が限られ(上記従来例では18 V 印加で約200人のシフト)、加えられる電圧もおのずから 限界があり、また、異種波長間でのクロストーク もあり、十分とはいえなかった。

本発明は、低電圧駆動で吸収縮波長の変化が大きく、高効率な波長選択性を有する光検出器を得ることを目的とする。

〔無題を解決するための手段〕

上記目的は、量子井戸構造中の井戸暦を厚くし、 かつ、井戸暦の組成をIn GaAt As または In GaAs P. あるいは GaAt Asにすることによ り造成される。 (作用)

()

量子井戸間に重直に健界を印加したとき、その吸収縮のエネルギーシフトは、低電界において量子井戸の厚さしまの4 葉に比例することが知られており、大きなエネルギーシフトを得るにはしまが大きい報逸を採用すればよい(G. Bestardら、フィジカル・レビュー・ビー(Physical Review B)28巻 3241頁 - 3245頁、1983年)。

Carlo 💆

一方、量子井戸の厚さを厚くしていくと、量子サイズ効果は減少し、量子井戸の吸収増エネルギーが小さくなり、また、励起子(電子一正孔対)に基づく援助子強度はLzとともに減少する。第9回はIn Ga As/In P 系のIn P 基板と格子整合する量子井戸層をIn e.s. Gae... As、障壁層をIn P とする多重量子井戸について、その吸収にものである。実験は計算値を示しずロットにである。実験は計算値を示しずロットにである。実験は計算値を示しずロットによれてある。とい利エネルギーシフトが大きくなることが利る。しかし、その吸収端エネル

いシフト量が大きくなることが判る。一般には、 井戸の組成をエネルギーギャップが増加する方向 にずらすと、障壁層とのエネルギー差が小さくな り、量子サイズ効果が減少するが、本発明では極 く微量のAII添加であるため、顕著はエネルギー兼 の変化はなく、量子サイズ効果の低下も少ない。 突際、 I na. a » (G a 1 -× AA×)a. + 7 A s (x = 0.06) **無子井戸を厚さ100人30周期作製した(障壁燈** InAt As50A) ところ、最子効果は第11回に示す ように明瞭に観測された。第11回は最子井戸に値 かのAQを添加した本発明に基づく量子弁戸構造の、 光を量子井戸暦に平行に入射したときの光吸収電 **流スペクトルの電圧依存性を示すもので、室温に** おいて明瞭な励起子吸収が観測されており、また、 その吸収ピーク位置の電圧による長波長側へのシ フトが大きい。6Vの印加電圧で約500人のシフ トがあり、このシフト量は印加電圧0における吸 収ピーク位置と同じ吸収ピークをもつ3元 Ine.sa Gae.sn As井戸(井戸幅約70人)の電圧 によるシフト量に較べ約3倍もあり、本発明の有

ギーはLz=70人に対して1.46 pmであるのに対し、Lz=100人では1.605 pmとなり、通常よく使用される被長1.55 pm帯に対しては、Lz=100人のものは電界の有無にかかわらず大きな吸収が存在し、不適である。このような結果は、障壁層にInPに格子整合するIna.zaAla.aaAsを用いた場合も開業であり、量子井戸暦の層厚によってその吸収解エネルギーが決定されてしまうたのである。そこで量子井戸InGaAsに若干のAlb あるいはPを添加して、その吸収解エネルギーを大きくしつっその層厚を厚くしてやれば、大きなエネルギーを有しながら吸収略エネルギーを1.5 pm 帯に固定できる。第10回はこのような考察に基づいて、

物性が確認された。第12回は本発明をInPに格子数合するInGaAsP量子弁戸に適用した場合のエネルギーシフトを示すもので、その条件は第10回と同様である。すなわち、電界強度100kV/ca、電界Oでの吸収端を1.5 paに固定したとき、InGaAsP中のInGaAsの割合を関数としている。値かなPの添加によりエネルギーシフトが大きく変ることがわかる。例えば、InGaAsに較べ、5%のP添加でシフト量は2倍以上になることが予想できる。

(実施例)

つぎに本発明の実施例を図面とともに説明する。 第1回は本発明による光検出器の第1実施例を示す説明図、第2回は上記実施例の光応答被形を示す図、第3回は本発明による第2実施例を示す図、第5回は本発明の第3実施例を示す図、第5回は本発明の第5実施例を示す図である。第1回に示した第1 実施例は、InP基板1の上にInax,A4o...As 量子井戸暦とIno....Asを整層とからなる多重量子井戸構造3を形成し、その上にInAMAsクラッド層4をつけ、さらにInGeAsキャップ 関5を積層したものである。第1回に示す試料のメサ形状は、積幅型が36mm、光との相互作用長しが55~340mのものである。第2回に示す図は上記試料の光応答波形で、入射光波長615nm、半値幅300fsecの光を、上記試料の劈開面に垂直(量子井戸暦に平行)に限射したとき、試料同鏡に光検出波形として誘起される電圧を示している。立上り30psec、立下り140psecが得られ、高速応答性が立証されている。

第3図に示す第2実施例は、光の進行方向に複数個の電極6-1、6-2、6-3を設け、入射波長に応じて上記各電極に加える電圧を変え、検出する波長を選択できるようになっている。すなわち、第1の電板6-1では印加電圧を1Vにして被長1.51mの光が受光できるようにし、第2の電極6-2では印加電圧を3Vにして被長1.53mの光を受光し、第3の電極6-3では印加電圧を6

第6図に示す第5実施例は、横モード単一化と、 で容量化のために、リッジ形の導波路を作級はこれがあるいはドライインミリングあるいはドライイのはエングで形成された満を利用している。第3回とともに、4元量子井戸採用によった まな電界効果のため、吸収ピーク波長のシフトは さな電界効果のため、吸収ピーク波長のシフトは 大なロストークが、小さな砂紅性とれて なり、本発明の有用性が確認されている。なおして おり、本発明のかりにプロトン打込みを行って絶縁化して も登支えない。

また、本発明の説明にはIn G a A4 A s / In A4 A s . In G a A s P / In P 系長被長材料の量子井戸層/障壁層の組合わせについて記したが、G a A4 A s / A4 A s 、 Zn S e / Zn T e 、In G a S b / G a S b 、In G a P / In A4 P 、G a S b / A4 G a S b 等の他の材料系についても適用することができる。さらに、In P 基板結晶と格子整合しなくても上記効果があることはいうまでもなく、したがって、広

Vにして放長1.55点の光を検出している。上記各電極の電気的分離は、プロトン打込み(IZOkeV、5×10^{t a} ca^{-a} のドーズ量)により作製し、その深さをpーInGaAsキャップ層 5 にpーInAtAsクラッド層 4 を合わせた深さと同じにして電気的な絶象を行っている。各電極間の抵抗は1GQ以上である。図では高速化用に親子容量もプロトン打込みで低減化している。

第4回に示す第3実施例は、各電極6-1、6-2、6-3、6-4、6-5間の分離のために、イオンミリングあるいはドライエッチング分離準を形成している。この場合はプロトン打込みを用いなくても電気的な分離はよいが、入射光 λ 1、 λ 2、 λ 2、 λ 3、 λ 4 は各セグメントを通過したあと再び空気中に出るので、光の反射があり、検出感度をおとす可能性がある。

第5図に示す第4実施例は、低容量化のためメサ構造にして光を検出するように工夫したものであり、プロトン打込みによる電極分離が容易である。

い波長範囲にわたって適用することが可能である。 【発明の効果】

上記のように本発明による光検出器は、量子井戸構造を有する光検出器において、第1の導電形を有するInP結晶装板上に、(a)第1の導電形を有するInP層はたは

Ino.ss(Ga1--xMx)o.srAs層(O<x≤1).
(b) Ino.ss(Ga1--xMx)o.srAs層(O<y≤x) およびIno.ss(Ga1--xMx)o.srAs層(O<y≤x) およびIno.ss(Ga1--xMx)o.srAs層(O<y≤x) およびIno.ss(Ga1--xMx)o.srAs層(O<z<y) を交互に積層した量子井戸標道を存する層. (c) 第2の導電形を有するInP層またはIno.ss(Ga1--xMx)o.srAs層. (d) 第2の導電形を有するIno.ss(Ga0.srAs層の各層を、順次成長させた多層構造の両面にそれぞれ電極を形成し、上記量子井戸構造の一方の始面から入射した光を他の始面から出射する導波路を形成し、光の進行方向に複数の独立した電極を設けたことにより、量子井戸に採用する材料の組成を選んで井戸幅を厚くしても、その吸収端エネルギーは変らず有用な波長に固定でき、かつ、低い電圧印加に

よっても大きな吸収線被長シフトがあるため、効率的な波長選択性をもつ光検出器を実現することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明による光検出器の第1 実施例を 示す説明図、第2図は上記実施例の光応等波形を 示す図、第3図は本発明による第2実施例を示す 図、第4図は本発明の第3実施例を示す図、第5 図は本発明の第4実施例を示す図、第6図は本発 明の第5実施例を示す図、第7図は従来の被長退 択光検出器の斜視図、第8回は上記従来例におけ る光吸収スペクトルの印加電圧依存性を示す図、 第9国は従来の量子井戸構造における吸収ピーク シフトの井戸枢依存性を示す図、第10回は Ing-w-r GaxAlrAs/InP系量子弁戸構造のエ ネルギーシフトとAA添加の関係関、第11回は In Ga AA A s / In AA A s 量子井戸構造の吸収電流 スペクトルの電圧依存性を示す図、第12図は InGaAsPノInP系最子井戸権治のエネルギー シフトとP添加の関係を示す図である。

1 … 基板 :--

2…第1導電形クラッド層

3 … 多重量子井戸構造

4…類2導電形クラッド層

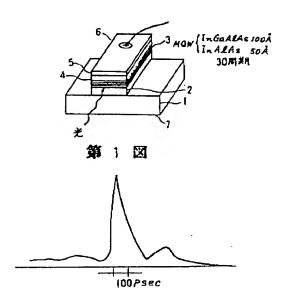
5.…キャップ層

6 、 6 - 1 、 6 - 2 、 6 - 3 、 6 - 4 、 6 - 5 … p 倒

電極

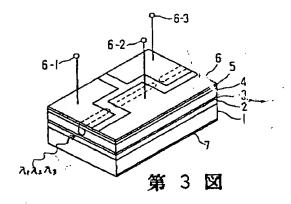
7 ··· n 侧粒板

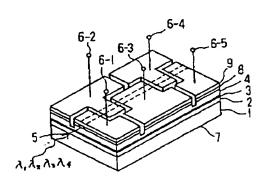
特許出劇人 日本電信電話株式会社 代理人弁理士 中村 純 之 助



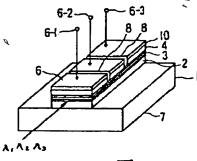
(送板 2:オ/華電形クラッド層 3:多重量研算造 4:オ2尊電形クラッド層 5:キャップ層 .6.6-1.6-2.6-3.6-4.6-5:尹側電径 7:六側面径

第 2 図

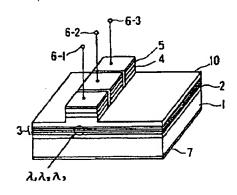




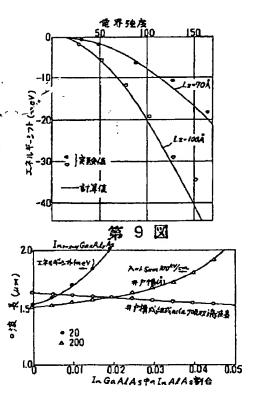
第 4 図



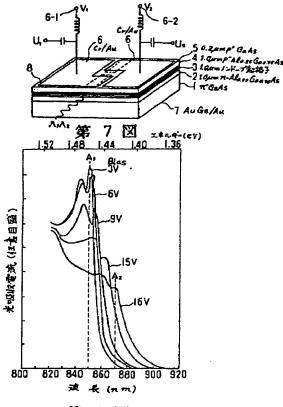
第 5 図



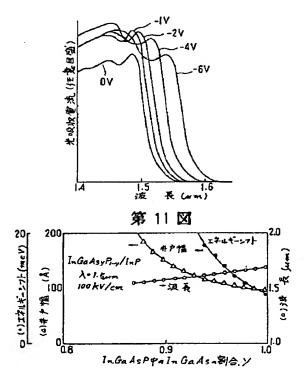
第 6 図



第 10 図



第 8 図



第12 図